

عنوان مقاله:

بررسی اثر TID ناشی از باریکه الکترون شتاب دهنده رودوترون بر مشخصه I-V قطعات SMD و محاسبه معادل عمر مداری قطعات در مدار LEO با استفاده از نرم افزار OMERE

محل انتشار:

دومین کنفرانس بین‌المللی دانشجویان علوم پایه ایران (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 14

نویسنده‌گان:

زهرا دارم - دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک

بابک شیرانی بیدآبادی - دانشگاه اصفهان، دانشکده فیزیک

سعید گلشاه - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه فضایی ایران، پژوهشکده مواد و انرژی

خلاصه مقاله:

با گسترش علم الکترونیک و به روز شدن مدارهای الکترونیکی، طراحی‌ها به سمت استفاده از قطعات اس ام دی و ریز پیش می‌روند. در این گزارش اثر باریکه الکترون بر قطعات SMD بررسی می‌شود. برای بررسی اثر باریکه الکترون، بر قطعات الکترونیکی از شتاب دهنده رودوترون با انرژی MeV ۱۰ استفاده شد. در دمای ثابت و تابش‌های مختلف، رابطه V-I-هـ دیود و ترانزیستور اندازگیری شد. دزهای ۱۰ kGy، ۲۰ kGy و ۳۰ kGy روی قطعات الکترونیکی اعمال شد. بخشی از قطعات بدون حفاظ در مقابل بیم الکترون قرار گرفته شد و سپس مقابله یک ترانزیستور و دیود حفاظ قرار دادیم و نتایج ثبت شد. یکی از مسائل مهمی که باید در طراحی سامانه‌های فضایی مد نظر قرار گیرد، توجه به اختلاف محیط زمینی با محیط فضا می‌باشد. این مسئله باعث تغییر در طراحی شده و بر همه زیر سیستم‌های سامانه فضایی تاثیر می‌گذارد. شار ذرات یونیزان فضایی با توجه به طول و عرض جغرافیایی زمین، ارتفاع از سطح زمین، آغاز ماموریت، و باره زمانی آن تغییرات قبل توجهی دارد. در مدار GEO این مسئله به دلیل وجود شار به طور نسبی زیاد الکترون‌ها به دام افتاده در کمریندهای خارجی و ان آلن اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله قصد داریم با استفاده از نرم افزار OMERE پارامترهای آسیب پرتویی مربوط به ماهواره‌ای که در مدار LEO قرار دارد، و همچنین اثر الکترون روی قطعات الکترونیکی را بررسی کنیم. در این آزمایش قطعات در ولتازهای مختلف تست شده است. در قسمت شبیه سازی اثر حفاظ با ضخامت‌های مختلف و هندسه متفاوت، شار معادل از شتاب دهنده الکترون در هدف سیلیکونی بر اساس زاویه میل مداری و ارتفاع بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی:

باریکه الکترون، رودوترون، ترانزیستور دو قطبی، ترانزیستور ماسفت، دیود، دز یونیزان کل، OMERE، معادل عمر مداری

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/1943240>